PACS: 73.20.-r

В.А. Шаповалов

СПИН-ВОЛНОВОЙ РЕЗОНАНС И ЕГО ПОВЕРХНОСТНАЯ МОДА В ПЛЕНКЕ МАНГАНИТА

Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина НАН Украины ул. Р. Люксембург, 72, г. Донецк, 83114, Украина

Статья поступила в редакцию 28 декабря 2009 года

Обнаружено, что спектр спин-волнового резонанса (CBP), как правило, содержит поверхностную моду, которая не зависит от проводимости материала пленки. Показано, что положение, интенсивность и форма этой моды трансформируются относительно однородной моды при изменении напряженного состояния пленки. По смещению резонансных полей под действием механического напряжения определены константы магнитострикции пленки и ее поверхностного слоя. Последний является более магниточувствительным по сравнению с объемом пленки, так как его константа магнитострикции λ_s больше константы магнитострикции пленки λ_f

Ключевые слова: спин-волновой резонанс, поверхностная мода, механическое напряжение, поверхностный слой, константа магнитострикции

Спектр спин-волнового резонанса является характеристикой магнитной пленки. Вид и форма линий этого спектра зависят от параметров пленки. Если пленка является монокристаллической и обладает высоким сопротивлением, количество линий спектра CBP может достигать нескольких десятков (рис. 1). Линии спектра CBP в этом случае хорошо разрешены и имеют большую величину отношения сигнал-шум. Если исследуемые пленки манганитов обладают малым сопротивлением, линии спектра CBP весьма широки и их амплитуда довольно мала.

Спектры СВР в тонких монокристаллических магнитных пленках La_{0.67}Ca_{0.33}MnO₃ были исследованы в интервале температур 4.2–300 К в магнитном поле от параллельной до перпендикулярной ориентации.

Как видно из рис. 1 [1], в случае перпендикулярной ориентации наблюдается CBP-спектр, состоящий из одиннадцати хорошо разрешенных линий. Две из них (на высокополевой стороне) SM₁ и SM₂ являются поверхностными модами, линия l – однородной модой, а все остальные линии – неоднородными модами. Поверхностные моды в спектрах CBP, теоретическое предсказание которых представлено в работах H. Puszkarski [3–5], впервые экспериментально были обнаружены в пленке La_{0.67}Ca_{0.33}MnO₃ [1].



Рис. 2. Влияние изгибных деформаций на спектр СВР в перпендикулярной ориентации в пленке La_{0.67}Ca_{0.33}MnO₃ с низким сопротивлением при различных механических напряжениях: I – минимальное, радиус изгиба образца R_1 = 700 mm, 2 – максимальное, R_2 = 200 mm; I, 2 – однородные моды, Ia, 2a – поверхностные; T = 141 K

Рис. 1. Спектр СВР в перпендикулярной ориентации в пленке $La_{0.67}Ca_{0.33}MnO_3$ с высоким сопротивлением, T = 100 К. На вставке показаны моды 9–17, увеличенные в 5 раз

Поверхностный характер мод SM_1 и SM_2 доказывают следующие экспериментальные факты:

 их резонансные поля выше поля однородной моды;

- интенсивность их меньше, чем низкополевой моды с n = 1;

 их угловая зависимость согласуется с предсказаниями модели для поверхностных мод [3–5].

В работе [2] показано влияние изгибных деформаций на поверхностную моду. Поведение однородной и поверхностной мод в зависимости от изгибной деформации для экстремальных случаев изгиба при T = 141 К представлено на рис. 2. Параметры поверхностной

моды резко меняются при увеличении механического напряжения от минимального значения при радиусе изгиба образца $R_1 = 700$ mm (линия 2) до максимального при $R_2 = 200$ mm. Как видим, линия поверхностной моды при $R_1 = 700$ mm практически не разрешена, а при $R_2 = 200$ mm наблюдается многократное увеличение ее интенсивности из-за нелинейной формы градиента напряжений.

Исследованы спектры CBP в эпитаксиальных пленках La_{0.67}Ca_{0.33}MnO₃, выращенных на подложках ниобата лития LiNbO₃, алюмината лантана LaAlO₃ и титаната стронция SrTiO₃, имеющих разные параметры решетки.

Монокристаллические перовскитовые подложки LaAlO₃ и SrTiO₃ имеют кубическую структуру с параметром элементарной ячейки *a*, равным соответственно 3.788 и 3.903 Å. Параметры элементарных ячеек пленок La_{0.67}Ca_{0.33}MnO₃,



Рис. 3. Влияние линейных деформаций на спектры СВР в пленках La_{0.67}Ca_{0.33}MnO₃, выращенных на подложках LiNbO₃ (a), SrTiO₃ (δ) и LaAlO₃ (в), при перпендикулярной ориентации магнитного поля к пленке

нанесенных на подложки LaAlO₃ и SrTiO₃ составляют соответственно, Å: a = b == 3.862; c = 3.872 и a = b = 3.868; c = = 3.859. Поэтому в пленке, выращенной на подложке SrTiO₃, возникают напряжения сжатия, а на LaAlO₃ – напряжения растяжения. Распределение напряжений по толщине в полученных пленках носит линейный градиентный характер и обусловлен тем, что, с одной стороны, пленка примыкает к подложке, а с другой – ее поверхность свободна.

Исследования проводили в условиях упругой деформации пленок. Упругий характер напряжений обеспечивается тем, что различие параметров кристаллических решеток пленок и подложек невелико. Для подложек LaAlO₃ и SrTiO₃ эта разность составляет соответственно 0.084 и 0.044 Å.

Изучены особенности поверхностной моды, обусловленные различием параметров элементарных кристаллических ячеек подложек и пленок. На рис. 3 представлен спектр СВР в пленках La_{0.67}Ca_{0.33}MnO₃, выращенных на подложках LiNbO₃, SrTiO₃ и LaAlO₃. Как

видно из рисунка, в спектрах СВР наблюдаются однородная мода (линия 2) и поверхностная (линия 1). Пленка, выращенная на подложке LiNbO₃, не напряжена, и расстояние между линиями 1 и 2 является максимальным (82 mT). В случае подложки SrTiO₃ пленка напряжена и это расстояние уменьшается до величины 41 mT, а в более напряженной пленке на подложке LaAlO₃ оно уменьшается настолько, что линии 1 и 2 практически совпадают.

Таким образом, в пленках, выращенных на различных подложках, поверхностные моды находятся на различном расстоянии от линии однородного резонанса спектра СВР. Это расстояние уменьшается в результате увеличения напряженного состояния пленок.

На рис. 4 показана угловая зависимость положения резонансных линий спектра СВР в пленке La_{0.67}Ca_{0.33}MnO₃, выращенной на подложке SrTiO₃. Как видно из рис. 3, б и 4, для перпендикулярной ориентации магнитного поля ($\phi = 90^{\circ}$) спектр CBP состоит из 6 линий. При отклонении пленки от перпендикулярной ориентации на угол более 6° линия однородного резонанса и поверхностная мода сливаются. Следует отметить, что различие спектров (см. рис. 3) в пленках на разных подложках обусловлено



Рис. 4. Угловая зависимость положения резонансных линий спектра CBP в пленке $La_{0.67}Ca_{0.33}MnO_3$, выращенной на подложке SrTiO₃

различием величины проводимости, которая максимальна в случае LiNbO₃. Поэтому спектр CBP в пленке, выращенной на подложке LiNbO₃, визуально отсутствует, а в пленке на подложке SrTiO₃ хорошо разрешен.

Величину напряжения о в пленке рассчитывали по разности параметров элементарных ячеек подложки и пленки в направлении, перпендикулярном плоскости пленки [7]:

$$\sigma = \frac{E(a_0 - a)}{2\nu a_0} = 6.17 \cdot 10^{10} \text{ dyn/cm}^2, (1)$$

где E – модуль Юнга [6] подложки $3.03 \cdot 10^{12}$ dyn/cm²; $a_0 = 3.903$ Å и a = 3.859 Å – постоянные решетки соответственно для подложки и пленки; v = 0.276 – коэффициент Пуассона.

Для определения константы магнитострикции пленки La_{0.67}Ca_{0.33}MnO₃, выращенной на подложке SrTiO₃, использовали величину смещения линии 2 под действием напряжений. В результате магнитострикции напряжение $\sigma = 0.0617 \cdot 10^{12}$ dyn/cm² приводило к смещению резонансного поля пленки H_f на величину $\Delta H_1 = 60$ mT. Используя ΔH_1 , оценивали величину константы магнитострикции пленки λ_f :

$$\lambda_f = \Delta H_1 M_s / 3\sigma = -0.956 \cdot 10^{-6}, \tag{2}$$

где $M_s = 300 \text{ Gs}$ – намагниченность насыщения.

Константу магнитострикции поверхностного слоя λ_s пленки La_{0.67}Ca_{0.33}MnO₃, выращенной на подложке SrTiO₃, определяли по величине смещения резонансного поля поверхностной моды относительно линии однородного резонанса $\Delta H_2 = 101$ mT под действием напряжений: $\lambda_s = -1.64 \cdot 10^{-6}$.

Таким образом, константа λ_s больше константы λ_f в 1.7 раза.

Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что форма, интенсивность и положение поверхностной моды СВР относительно однородной моды зависят от напряженного состояния поверхностного слоя пленки. Характер этого состояния обусловлен напряжениями, возникающими на границе пленка–подложка, и градиентом напряжений по толщине пленки.

Величина механического напряжения пленки определяется разностью параметров элементарных ячеек подложки и пленки. В случае подложки SrTiO₃ в переходном слое возникают напряжения растяжения. В результате присутствия такого напряжения в плоскости пленки появляется напряжение сжатия, перпендикулярное к ее поверхности. Величина напряжения максимальна в переходном слое и уменьшается по направлению к поверхности, где становится минимальной.

Константа магнитострикции пленки λ_f меньше константы магнитострикции ее поверхностного слоя λ_s , по-видимому, потому, что кристаллическая структура поверхностного слоя пленки отличается от кристаллической структуры всего объема пленки, так как, с одной стороны, поверхностный слой примыкает к объему пленки, а с другой – он является границей материала. Иными словами, поверхностный слой пленки по сравнению с ее объемом является более магниточувствительным.

В зависимости от величины и характера напряженного состояния поверхностного слоя пленки поверхностная мода СВР трансформируется относительно однородной. Результаты исследований свидетельствуют о том, что спектр СВР содержит поверхностную моду. На ее положение, интенсивность и форму относительно однородной моды СВР не влияет проводимость материала пленки. Интенсивность поверхностной моды существенно зависит от формы градиента напряжений и величины закрепления спинов в поверхностном слое (см. рис. 2 и 3).

- V.P. Dyakonov, A. Prokhorov, V. Shapovalov, V. Krivoruchko, V. Pashchenko, E. Zubov, V. Mikhajlov, P. Aleshkevich, M. Berkowski, S. Piechota, H. Szymczak, J. Phys.: Condens. Matter 13, 4049 (2001).
- 2. H. Puszkarski, Prog. Surf. Sci. 9, 191 (1979).
- 3. H. Puszkarski, Acta Phys. Pol. A38, 217 (1970).
- 4. H. Puszkarski, Acta Phys. Pol. A38, 899 (1970).
- 5. Ю.С. Кузьминов, Ниобат и танталат лития, Наука, Москва (1975).
- 6. Ю.П. Сухоруков, Н.Н. Лошкарева, Е.А. Ганьшина, А.П. Кауль, О.Ю. Горбенко, Е.В. Мостовщикова, А.В. Телегин, А.Н. Виноградов, И.К. Родин, ФТТ **46**, 1203 (2004).
- 7. A. Kinbara, H. Haraki, J. Appl. Phys. Jpn. 4, 243 (1965).
- 8. А.М. Гришин, В.Ф. Дроботько, Н.Н. Усов, В.А. Шаповалов, ЖТФ 8, 97 (1989).

В.А. Шаповалов

СПИН-ХВИЛЬОВИЙ РЕЗОНАНС І ЙОГО ПОВЕРХНЕВА МОДА В ПЛІВЦІ МАНГАНІТУ

Виявлено, що спектр спин-хвильового резонансу (СХР), як правило, містить поверхневу моду, що не залежить від провідності матеріалу плівки. Показано, що положення, інтенсивність і форма цієї моди трансформуються щодо однорідної моди при зміні напруженого стану плівки. По зсуву резонансних полів під дією механічної напруги визначено константи магнітострикції плівки і поверхневого шару. Останній є більш магніточутливим у порівнянні з обсягом плівки, тому що його константа магнітострикції λ_s більше константи магнітострикції плівки λ_f .

Ключові слова: спин-хвильовий резонанс, поверхнева мода, механічна напруга, поверхневий шар, константа магнітострикції

V.A. Shapovalov

SPIN-WAVE RESONANCE AND SURFACE MODE IN MANGANITE FILM

It has been determined that the spin-wave resonance (SWR) spectrum contains, as a rule, the surface mode which does not depend on conduction of film material. It is shown that the position, the intensity and the shape of this mode are transformed with respect to the uniform mode due to changes in the stressed state of the film. Constants of the film and surface layer magnetostriction have been determined by the displacement of resonance fields under the action of mechanical stress. The surface layer is more sensitive to magnetism than volume of the film since its magnetostriction constant λ_s is larger than that of the film λ_f .

Keywords: spin-wave resonance, surface mode, mechanical stress, surface layer, magnetostriction constant

Fig. 1. SWR spectrum in perpendicular orientation for film $La_{0.67}Ca_{0.33}MnO_3$ with high resistance, T = 100 K. The insert shows modes 9–17, ×5

Fig. 2. Influence of bending deformation on SWR spectrum in perpendicular orientation for film $La_{0.67}Ca_{0.33}MnO_3$ with low resistance for different mechanical stresses: 1 - minimal, radius of sample bending $R_1 = 700 \text{ mm}$, 2 - maximal, $R_2 = 200 \text{ mm}$; 1, 2 - uniform modes, 1a, 2a - surface; T = 141 K

Fig. 3. Influence of linear deformation on SWR spectra in films $La_{0.67}Ca_{0.33}MnO_3$ grown on LiNbO₃ (*a*), SrTiO₃ (*b*) and LaAlO₃ (*b*) substrates under the magnetic-field perpendicular orientation to the film

Fig. 4. Angular dependence of SWR spectral lines position in film $La_{0.67}Ca_{0.33}MnO_3$ grown on SrTiO₃ substrate